

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/009,180	MERCIER, JEAN-LOUIS	
Examiner	Art Unit	
Mathieu D. Vargot	1732	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	above		
		8/28/08	apv
			_

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			
	1	<del>.</del>			

(INCLUDING SEA		1
	DATE	EXMR
*		_
•		
		-
	ŀ	
	-	1
	•	